Search Notes

		_	_					•	_		_		_	-		_	•	•		•	_		_	•		_	_							
ı	II	ı	ı	II	ì	II	1	II	ı	ı	11	Ш	I	I	11	ı	ı	ı	ı	11	ı	ı	l	II	11	ı	1	1	П	II	ı	П		11
1	Н	1	ı	Ш	ı	l	ı	II	ı	1	II	Ш	i	ı	ll	ı	ı	ı	ı	Ш	ı	ı	li	II	II	Н	ı	ı	П	Ш	ı	Ш	Ш	И
1	П	ı	1	Ш	ı	ı	۱	II	ľ	ı	II	Ш	Ï	ı	II	ı	ı	l	ı	1	ı	ı	H	II	II	H	ı	1	П	II	ı	Ш	П	П
-	Н	ı	ı	Ш	ı	II	ı	II	ı	ı	II	Ш	ı	ı	II	ı	ı	ı	ı	Ш	ı	ı	П	II	II	H	ı	ı	П	Ш	ı	Ш	Ш	H
	П	1	ı	Ш	ı	H	ı	II	ı	ı	II	Ш	Ш	ı	II	ı	ł	ı	ł	Ш	ı	ı	H	II	II	H	1	ı	П	Ш	ľ	П	Ш	н
	ll	ı	ı	I	ı	II	ı	H	ı	ı	II	Ш	I	ı	II	ı	ı	ı	ı	Ш	ı	ı	H	Ħ	II	H	1	1	П	II	ľ	Ш	Ш	1

Applicant(s)/Patent under Reexamination

SAWAMOTO, TOSHIHIRO

Art Unit

Examiner José R. Díaz

10/772,572

2815

	SEARCHED								
Class	Subclass	Date	Examiner						
257	777	1/23/2006	JRD						
		-							

INTERFERENCE SEARCHED								
Class	Subclass	Date	Examiner					
		-						

	SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)							
	DATE	EXMR						
257/738,778. Text Search (see search printout)	1/23/2006	JRD						
		ii						